

マイクロパターンガス検出器 (MPGD) & アクティブ媒質 TPC 合同研究会



Contribution ID: 17

Type: **not specified**

機械学習を用いた飛跡画像処理による光電子追跡型 X 線偏光計の感度向上

Saturday, 7 December 2019 11:40 (25 minutes)

Presenter: 北口貴雄 (理研)

Session Classification: Joint